05,13

Особенности распространения спиновых волн в магнонных кристаллах с неоднородным распределением намагниченности по толщине

© В.К. Сахаров¹, Ю.В. Хивинцев¹, Г.М. Дудко¹, А.С. Джумалиев¹, С.Л. Высоцкий¹, А.И. Стогний², Ю.А. Филимонов¹

¹ Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Саратов, Россия

² Научно-практический центр по материаловедению

Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси,

Минск, Беларусь

E-mail: valentin@sakharov.info

Поступила в Редакцию 29 апреля 2022 г. В окончательной редакции 29 апреля 2022 г. Принята к публикации 12 мая 2022 г.

> Методом микромагнитного моделирования рассмотрены особенности дисперсионных и амплитудночастотных характеристик спиновых волн в магнонном кристалле (МК), сформированном вытравливанием решетки из канавок на поверхности пленки железо-иттриевого граната с линейным изменением намагниченности по толщине от 1.7 kG на нижней поверхности до 2.02 kG на верхней. Для геометрии поверхностных магнитостатических волн (ПМСВ) показано, что неоднородность распределения намагниченности по толщине приводит к появлению частотных областей в спектре МК, где распространение ПМСВ характеризуется однонаправленностью и, как следствие, отсутствием резонансов Брэгга. Также показано, что спектр МК определяется выбором поверхности, на которой формируется решетка из канавок.

> Ключевые слова: спиновая волна, микромагнитное моделирование, пленка железо-иттриевого граната, магнонный кристалл.

DOI: 10.21883/FTT.2022.09.52815.11HH

1. Введение

Периодические магнитные структуры — магнонные кристаллы (МК) [1] — активно исследуются как для изучения физики волновых процессов, так и для возможного применения в магнонике [2-5]. Спектры спинволновых возбуждений в МК существенно отличаются от спектров в однородных средах, в частности, демонстрируют образование запрещенных зон, в которых спиновые волны (СВ) не могут распространяться. При этом определенное внимание уделяется влиянию различного типа пространственных неоднородностей на формирование запрещенных зон [3-5]. В частности, рассматривают влияние неоднородности толщины волновода [6] или нарушение периодичности структуры [7,8]. Также определенное внимание уделяется изучению влияния на спектр СВ неоднородности основного состояния МК, вызванного тепловыми градиентами [9] или полями размагничивания [10]. Целью данной работы является исследование особенностей формирования спектра и распространения СВ в МК на основе магнитных пленок с неоднородным распределением намагниченности $(4\pi M)$ по толщине *d* пленки.

Отметим, что ранее [11] проводилось теоретическое рассмотрение спектра обменных спиновых волн (ОСВ) в мультислойном магнетике при учете периодической мо-

дуляции всех магнитных параметров материала, входящих в уравнение Ландау–Лифшица, в том числе и $4\pi M$. В представляемой работе методом микромагнитного моделирования рассматривается спектр и распространение дипольно-обменных СВ в МК, сформированном "вытравливанием" на одной из поверхностей пленки периодической решетки из канавок. При этом рассматривается пленка железоиттриевого граната (ЖИГ) с линейным изменением $4\pi M$ по толщине от значений $4\pi M_b$ на нижней поверхности, до $4\pi M_t$ на верхней $(4\pi M_b < 4\pi M_t)$. Следует также отметить, что неоднородное распределение $4\pi M$ по толщине пленок ЖИГ может возникать как из-за особенностей технологии получения пленок, приводящих к формированию переходных слоев на границе с подложкой [12,13], так и формироваться целенаправленно, с заданным характером распределения $4\pi M$ по толщине [14-19]. Подбором характера распределения $4\pi M$ по толщине можно эффективно возбуждать ОСВ [16-19], а также управлять дисперсией и эффектами невзаимности распространения СВ [13-15,20,21]. В настоящей работе рассматривается влияние отмеченных особенностей на спектр и распространении СВ в МК на основе пленок с линейным изменением $4\pi M$ по толщине. При этом рассматривается распространение СВ в конфигурации поверхностных магнитостатических волн (ПМСВ) Дэймона-Эшбаха [22], когда волновой вектор **k** спиновой волны направлен перпендикулярно касательному внешнему магнитному полю **H**. Такой выбор связан с тем, что для ПМСВ, в отличие от обратных объемных магнитостатических волн, бегущих вдоль поля, толщинная неоднородность $4\pi M$ приводит к невзаимности спектра, а также усиливает гибридизацию ПМСВ с ОСВ [23].

Исследуемая структура и методика расчета

На рис. 1 приведены изучаемые структуры и "геометрия" задачи. Рассматриваемые МК "изготовлены" из пленки ЖИГ, показанной на рис. 1, а. Намагниченность в пленке изменялась по толщине $d = 780 \,\mathrm{nm}$ линейно от $4\pi M_b = 1700 \,\text{G}$ на границе z = 0, до $4\pi M_t = 2020 \,\text{G}$ при z = d. Отметим, что изменение значений $4\pi M$ по толщине на $4\pi\Delta M = 320$ Э может быть реализовано для пленок ЖИГ как микронных [18], так и субмикронных [13] толщин. Обменная константа D_{ex}, гиромагнитное отношение у и параметр затухания α ПМСВ полагались характерными для ЖИГ [5]: $D_{ex} = 3.1 \cdot 10^{-9} \,\text{Oe} \cdot \text{cm}^2, \ \gamma = 2.8 \,\text{MHz/Oe}$ и $\alpha = 10^{-3}.$ Вдоль оси Ox пленка имела длину 520 µm, а по оси *Оу* — была безгранична. При этом для уменьшения влияния отражений ПМСВ от торцов пленки, затухание линейно увеличивалось к торцам до значений $\alpha = 1$ на участках пленки "damp" длиной 34 µm (см. рис. 1).

На рис. 1, *b* и *c* показаны исследуемые МК, для которых ширина канавок *w* и период Λ составляли: $w = 18 \,\mu\text{m}$ и $\Lambda = 36 \,\mu\text{m}$. Рассматривались МК с глубиной канавок b = 60 и 120 nm. Магнонный кристалл на рис. 1, *b* (далее МК1) формировался на поверхности z = d с намагниченностью $4\pi M_t(z = d) = 2020$ G. Магнонный кристалл на рис. 1, *c* (далее МК2) формировался на границе пленки z = 0, где $4\pi M_b(z = 0) = 1700$ G. Внешнее магнитное поле *H* величиной H = 320 Ое было направлено вдоль оси *Oy*, совпадающей с направлением канавок. При этом CB распространялись вдоль оси *Ox*, что соответствует конфигурации ПМСВ.

Микромагнитное моделирование проводилось с помощью свободно распространяемой программы Object Oriented Micromagnetic Framework (OOMMF) [24], а постобработка полученных данных — аналогично [25]. Размер элементарной ячейки составлял $dx \times dy \times dz = 80 \times 15 \times 15$ nm. Вдоль оси *Оу* применялись периодические граничные условия. Отметим, что при выбранном шаге сетки по толщине пленки dzпленка ЖИГ с d = 780 nm представляется состоящей из $N_L = 52$ слоев толщиной dz = 15 nm и намагниченностью $4\pi M_i$ для каждого *i*-го ($1 \le i \le 52$) слоя

$$4\pi M_i = 4\pi M_b + (i-1) \cdot \frac{4\pi \Delta M}{d-dz} dz.$$
 (1)



Рис. 1. Схематическое изображение исследуемых структур: пленка ЖИГ с линейным распределением $4\pi M$ по толщине (a) и МК на основе данной пленки (b, c). Затухание СВ в областях "damp" линейно растет от значений $\alpha = 10^{-3}$ до $\alpha = 1$; "in", "outL" и "outR" показывают положение входной и выходных антенн. Под входной антенной на (a) приведены схематические распределения по толщине пленки амплитуд ПМСВ, распространяющихся в направлении антенн "outL" и "outR".

Возбуждение ПМСВ и ОСВ осуществлялось импульсом поля, направленным по оси *Oz*:

$$h_{\rm in} = A \operatorname{sinc}(2\pi f_c[t - t_0]), \qquad (2)$$

где A = 100 A/m — амплитуда импульса; $f_c = 5 \text{ GHz}$ — частота; t — время; $t_0 = 50 \text{ ns}$ — смещение по времени. Данный импульс прикладывался к области шириной $\xi = 1 \,\mu$ m, расположенной в центре образца $(x_{\text{in}} = 260 \,\mu\text{m})$ и рассматриваемой как входная антенна. В качестве выходных антенн рассматривались участки пленки "outL" и "outR" шириной в $\xi = 1 \,\mu$ m, расположенные при $x_{\text{outL}} = 44 \,\mu\text{m}$ и $x_{\text{outR}} = 476 \,\mu\text{m}$ (см. рис. 1).

Полученные распределения $4\pi M(x, y, z, t_i)$ по всей структуре сохранялись каждые $t_i = 100$ рs, а усредненный сигнал (полное поле) под входной антенной $h_{in}(t_i)$ и двумя выходными антеннами $h_{outL}(t_i)$, $h_{outR}(t_i)$ — каждые

 $t_i = 25$ рs. Далее для построения карт дисперсионных характеристик f = f(k) использовалось двумерное преобразование Фурье по времени и пространству от набора $4\pi M(x, t_i)$ (по у и *z* проводилось усреднение).

Для анализа распространения ПМСВ в структурах, показанных на рис. 1, проводился расчет амплитудночастотных характеристик (АЧХ) "линий задержки", образованных "входной" и "выходными" ("outL" и "outR") антеннами. При этом АЧХ коэффициентов прохождения $S_{12}(f)$ (с выхода "outR") и $S_{21}(f)$ (с выхода "outL") определялись соотношениями

$$S_{21} = 20 \lg \left(FFT[h_{\text{out}L}] / FFT[h_{\text{in}}] \right), \tag{3}$$

$$S_{12} = 20 \lg \left(FFT[h_{\text{out}R}] / FFT[h_{\text{in}}] \right), \tag{4}$$

где $FFT[h_{in}]$, $FFT[h_{outL}]$ и $FFT[h_{outR}]$ — амплитуды Фурье-преобразования от временных реализаций $h_{in}(t)$, $h_{outL}(t)$ и $h_{outR}(t)$ соответственно. При этом в расчетах учитываются лишь амплитуды S(f) > -60 dB, типичные для экспериментов с линиями задержки на ПМСВ [13].

Отметим, что в уравнениях (3) и (4) используются значения $h_{in}(t)$, $h_{outL}(t)$ и $h_{outR}(t)$, полученные усреднением по всей толщине образца в области антенн. Это позволяет исключить из рассмотрения вклад в АЧХ со стороны невзаимности возбуждения и приема ПМСВ, распространяющихся от входной антенны в направлении выходных антенн "outL" и "outR". Происхождение такой невзаимности никак не связано с характером распределения $4\pi M(z)$ и обусловлено тем, что амплитуда ПМСВ (СВЧ-составляющая намагниченности m(z)) имеет максимум вблизи поверхности пленки, нормаль п к которой совпадает с направлением вектора $\mathbf{k} \times \mathbf{M}$ [22], т.е. при k > 0 ПМСВ локализуется на границе z = 0, а при k < 0 — на границе z = d (см. распределение амплитуд ПМСВ под входной антенной на рис. 1, а). В результате, для случая k > 0 и для случая k < 0амплитуда ПМСВ и поле антенн h ($h = h_{in}$, h_{outL} , h_{outR}), расположенных на поверхности z = d, имеют различный интеграл перекрытия $I \sim \int_0^d h \cdot m(z) dz$, значение которого характеризует эффективность возбуждения и приема ПМСВ антенной. Усреднив значения полей $h_{in}(t)$, $h_{outL}(t)$ и $h_{outR}(t)$ по толщине, мы, тем самым, исключаем невзаимность в АЧХ, связанную с различием интегралов перекрытия. Заметим, что в случае пленок с $4\pi M(z) = \text{const}$ амплитуды $S_{12}(f)$ и $S_{21}(f)$ волн, прошедших к выходным антеннам, совпадают (см. рис. 2, *b*). В результате, все различия кривых $S_{12}(f)$ и $S_{21}(f)$, рассчитанных с помощью (3) и (4), будем связывать с влиянием неоднородности распределения $4\pi M(z)$ в пленке.

3. Полученные результаты и их обсуждение

Обсуждение особенностей, вызванных линейным изменением намагниченности по толщине, в АЧХ и дисперсионных кривых ПМСВ, распространяющихся в МК1

Физика твердого тела, 2022, том 64, вып. 9

и МК2, удобно проводить в сравнении со случаем МК с аналогичными параметрами, но с неизменной намагниченностью по толщине. Для этого мы будем обращаться к случаю структур, показанных на рис. 1, на основе пленки ЖИГ с намагниченностью постоянной по толщине и равной усредненному значению $4\pi M = 1860$ G. При этом в разделе 3.1. сравниваются дисперсии и АЧХ для пленок с однородным и неоднородным распределением намагниченности, а в разделе 3.2 проводится сравнение характеристик МК на основе пленок с однородным и неоднородным распределением намагниченности.

3.1. Однородные и неоднородные пленки ЖИГ без периодического рельефа

На рис. 2 представлены дисперсионные характеристики f(k) и АЧХ $S_{12}(f)$, $S_{21}(f)$, рассчитанные для случаев распространения ПМСВ в пленках ЖИГ с однородным $4\pi M(z) = 1860 \,\text{G}$ (рис. 2, *a*, *b*) и линейным (рис. 2, с, d) профилем намагниченности. Черно-белая шкала для зависимостей f(k) характеризует интенсивность возбуждения СВ полем (2). В полученных зависимостях f(k) можно выделить как преимущественно дипольные (ПМСВ), так и преимущественно обменные моды (OCB). В картах f(k) интенсивность линий OCB с целым числом полуволн $\lambda/2$ по толщине существенно меньше, чем мод ОСВ с нечетными номерами *n* (см. рис. 2, а и с). Это особенно заметно для пленки с $4\pi M(z) = 1860 \,\mathrm{G}$, где моды ОСВ четных номеров *n* и волновыми числами $|k| < 10^4 \,\mathrm{cm}^{-1}$ практически не возбуждаются (рис. 2, a). Такое поведение интенсивностей мод ОСВ четных и нечетных номеров *n* отражает поведение интеграла перекрытия $I_n \sim \int_0^d h_{\rm in} \cdot m_n(z) dz$ между возбуждающим полем h_{in} и амплитудой СВЧсоставляющей намагниченности $m_n(z)$ *n*-ой моды ОСВ. В пленке с линейным изменением $4\pi M(z)$ распределение $m_n(z)$ отличается от гармонического [18], и реализуется эффективное возбуждение мод ОСВ как четных, так и нечетных номеров *n* по механизму Шлёмана [26].

В местах пересечения дисперсионных кривых ПМСВ и ОСВ формируются так называемые дипольнообменные резонансы (ДОР), приводящие к расталкиванию дисперсионных кривых [27]. При этом в АЧХ на частотах ДОР (положение таких частот показано штрихпунктирными горизонтальными линиями на рис. 2, *b*, *d*) наблюдается [28] рост потерь в виде узкочастотных "провалов" на величину ΔA (см. рис. 2, *b*).

Обсудим теперь наиболее яркие отличия в спектрах f(k) и АЧХ пленок (рис. 2), связанные с поведением $4\pi M(z)$ вида (1). Следует отметить, что область волновых чисел k на рис. 2 ограничена значениями $|k| \leq 3.5 \cdot 10^4$ сm⁻¹, которые наиболее эффективно возбуждаются микрополосковыми антеннами шириной $\xi = 1 \mu$ m [29]. Из сравнения зависимостей f(k) на рис. 2, a и рис. 2, c можно видеть, что в пленках с линейным поведением $4\pi M(z)$ дисперсионные свойства невза-



Рис. 2. Дисперсионные характеристики (a, c) и АЧХ (b, d) для ПМСВ (обозначены как MSSW) и ОСВ (обозначены как ESW), распространяющихся в пленке ЖИГ с $4\pi M = 1860$ G (a, b) и распределением $4\pi M(z)$ вида (1) (c, d). Сплошные кривые на (b, d) соответствуют S_{21} , пунктирные — S_{12} . Горизонтальными штрихпунктирными линиями на (b, d) показаны положения частот ДОР, практически совпадающих с частотами отсечки ОСВ мод соответствующих номеров *n*.

имны. Наиболее ярко невзаимность проявляется в высокочастотной части дисперсионных кривых $MSSW^{\pm}$, а также первых трех мод пленки, отмеченных I^{\pm} , II^{\pm} , III^{\pm} на рис. 2, с. На рис. 2, с дисперсионная кривая I⁻ при значении $|k_{\rm max}| \approx 1200\,{
m cm^{-1}}$ достигает максимального значения $f_{\mathrm{I}^-}^{\mathrm{max}} \approx 2.325\,\mathrm{GHz}$ и с дальнейшим ростом |k| принимает отрицательный наклон. При $k < -14800 \, {\rm cm}^{-1}$ (на рис. 2, *с* отмечено звездочкой), мода І⁻ опускается до $F_1^{\text{int}*} \approx 2.293 \,\text{GHz}$ ниже длинноволновой границы [22] спектра $f_{0I} \approx 2.298 \text{ GHz}$, отличной от ожидаемой границы $f_{0b} = \sqrt{f_H^2 + f_H f_{mb}} \approx 2.251 \,\text{GHz}$ (где $f_H = \gamma H$, $f_{mb} = \gamma 4 \pi M_b$) для $4 \pi M_b = 1700$ G. При этом решения для ПМСВ с волновыми числами k > 0 (ветка I^+) на частотах $[F_1^{int*}, f_{0I}]$ отсутствуют, что отвечает однонаправленному распространению моды I⁻. Мода I⁺ характеризуется однонаправленностью в интервале частот $[f_{\rm I^-}^{\rm max}, f_{\rm 0II}]$, где $f_{\rm 0II} \approx 2.385\,{\rm GHz}$ — частота длинноволновой границы для следующей ветки II[±], отличной от ожидаемой границы $f_{0t} = \sqrt{f_H^2 + f_H f_{mt}} \approx 2.251 \,\text{GHz}$ (где $f_{mt} \approx \gamma 4\pi M_t$) для $4\pi M_t = 2020$ G. В верхней части спектра распространение ПМСВ имеет однонаправленный характер в интервале частот от $f_{S_{12}} \approx 3.378$ GHz до $f_{S_{21}} \approx 3.673$ GHz. При этом частота $f_{S_{21}}$ с точностью $\approx 1\%$ совпадает с коротковолновой границей спектра дипольных ПМСВ [22] $f_{st} = f_H + 0.5 \cdot f_{mt} \approx 3.72$ GHz в пленке с намагниченностью $4\pi M_t = 2020$ G. Частота $f_{S_{12}}$ превышает на ≈ 0.11 GHz коротковолновую границу спектра ПМСВ $f_{st} \approx 3.27$ GHz в пленке с $4\pi M_b = 1700$ G.

Отметим, что в рамках используемого подхода к построению дисперсионных кривых f(k) диссипация приводит к "уширению" дисперсионных кривых в фазовом (f, k) пространстве. Например, для моды I⁻ ширина дисперсионной кривой на рис. 2, *с* сопоставима с полосой существования самой моды. Рассчитать дисперсионные кривые f(k) без учета потерь можно с помощью подхода [20], в рамках которого пленка представляется в виде многослойной обменно-связанной структуры. При этом для заданного числа слоев N_L намагниченность *i*-го слоя $4\pi M_i$ определяется по (1), а параметр межслойного



Рис. 3. Дисперсионные кривые ПМСВ, распространяющихся в пленке ЖИГ с линейным распределением намагниченности по толщине, рассчитанные по модели многослойной обменно-связанной пленки. Пунктиром показаны кривые для направления распространения, соответствующего k < 0, сплошными кривыми — для k > 0. Горизонтальные штрихпунктирные линии показывают положение "внутренних" ПМСВ $F_{1,2}^{int}$, рассчитанных с помощью соотношения (5), взятого из [21], для случая двухслойной пленки с намагниченностью слоев $4\pi M_b = 1700$ G и $4\pi M_t = 2020$ G.

обмена $A_{i,i+1}$ определяется соотношением [20]:

$$A_{i,i+1} = \frac{D_{ex}M_i}{dz}.$$
(5)

На рис. 3 приведены результаты расчета дисперсий по [20] при используемых параметрах для пленки с линейным изменением $4\pi M(z)$. На рис. 3, *b* приведены дисперсии, рассчитанные для интервала волновых чисел, отвечающих рис. 2, *a*, *c*, а на рис. 3, *a* — для волновых чисел $|k| \leq 10^5$ cm⁻¹. Можно видеть, что характер зависимостей f(k) на рис. 2 и 3 совпадает. Заливкой на рис. 3, *b* показаны области 1–3, в которых распространение CB имеет однонаправленный характер в диапазоне волновых чисел $|k| \leq 3.5 \cdot 10^4$ cm⁻¹. Однако при учете CB с $|k| \geq 10^5$ cm⁻¹ однонаправленность исчезает (рис. 3, *a*).

Отметим, что характер дисперсии моды I⁻, а также мод II⁻, III⁻ на рис. 2, *с* и рис. 3, *b* аналогичен поведению дипольных "внутренних" ПМСВ в двухслойной структуре [21]. На рис. 3 горизонтальными штрихпунктирными линиями показаны частоты $F_{1,2}^{int}$, отвечающие коротковолновым границам дипольных "внутренних" ПМСВ в двухслойной структуре, составленной из пленок с намагниченностью $4\pi M_b = 1700$ G и $4\pi M_t = 2020$ G, рассчитанные с помощью выражения [21]:

$$F_{1,2}^{int} = \pm \frac{\Delta f_m}{4} + \sqrt{\left(\frac{\Delta f_m}{4}\right)^2 + \frac{f_{0t}^2 + f_{0b}^2}{2}},\qquad(6)$$

где $\Delta f_m = \gamma 4\pi (M_t - M_b)$. Можно видеть, что в области частоты F_2^{int} дисперсионные кривые I⁺, II⁺, III⁺

перестраиваются за счет дипольного взаимодействия. Минимальная частота для дисперсионной кривой I⁻, которая отмечена на рис. 3, *b* горизонтальной штрихпунктирной линией F_1^{imt*} , заметно отличается от оценки F_1^{im} , полученной с помощью (6). Очевидно, что такое расхождение связано с представлением в [20] пленки в виде структуры из $N_L = 52$ слоев, при этом намагниченность соседних слоев отличается на $4\pi\Delta M \approx 6.27$ G.

Результаты расчетов спектров прохождения ПМСВ $S_{12}(f)$ и $S_{21}(f)$ в рассматриваемых пленках приведены на рис. 2, *b*, *d*. Можно видеть, что "вентильный" эффект в пленке с линейным распределением $4\pi M(z)$ для выбранного расстояния между антеннами 216μ m проявляется лишь в полосе частот [$f_{S_{12}}, f_{S_{21}}$], которая на рис. 3 выделена заливкой как область 3. Для областей, обозначенных заливкой 1 и 2 в спектре f(k) на рис. 3, *b*, однонаправленность в АЧХ не проявляется несмотря на значительное отличие в характере дисперсии мод I[±], II[±], III[±]. Это объясняется тем, что все различия в дисперсии возникают в коротковолновой части спектра, тогда как для $|k| < 1200 \text{ cm}^{-1}$, которые определяют уровень АЧХ, отличия в характере дисперсии незначительны (см. рис. 3, *b*).

Кроме того, линейный характер распределения $4\pi M(z)$ по толщине пленки существенно усиливает влияние ДОР на вид АЧХ ПМСВ, см. рис. 2, *b*, *d*. Из сравнения АЧХ на рис. 2, *b*, *d* видно, что глубина провалов ΔA в пленке с неоднородным распределением $4\pi M(z)$ существенно растет. При этом, в отличие от случая однородных пленок [28], минимальные величины



Рис. 4. Дисперсионные характеристики (a, c, e) и АЧХ (b, d, f) для ПМСВ и ОСВ, распространяющихся в МК на основе однородной пленки ЖИГ с $4\pi M = 1860$ G и в структурах МК1 (c, d) и МК2 (e, f). Случай глубины канавок b = 60 nm. Сплошные кривые на (b, d, f) соответствуют S_{21} , пунктирные — S_{12} . Горизонтальными пунктирными и штрихпунктирными линиями на (b, d, f) показаны положения частот ДОР с соответствующими номерами. Точками показаны положения резонансов Брэгга.

 ΔA достигаются не в длинноволновой части спектра ПМСВ (см. также рис. 2, *b*), а приходятся на центральную часть АЧХ (см. рис. 2, *d*). Кроме того, в АЧХ на частотах некоторых ДОР (n = 4-7) затухание ΔA на кривых $S_{12}(f)$ и $S_{21}(f)$ является неодинаковым (невзаимным), поскольку невзаимность f(k) выражается также в различной ширине обменных щелей.

3.2. Магнонные кристаллы

Результаты расчета зависимостей f(k), $S_{21}(f)$ и $S_{12}(f)$ для МК на основе однородной пленки с $4\pi M = 1860$ G и для структур МК1, МК2 на основе пленки с неоднородным распределением $4\pi M(z)$ для случая глубины канавок b = 60 nm приведены на рис. 4.

Прежде всего, отметим качественно одинаковые изменения в зависимостях f(k), $S_{21}(f)$ и $S_{12}(f)$ для МК на основе пленок с как с однородным, так и неоднородным распределением $4\pi M(z)$. Из рис. 4 можно видеть, что отражения от периодической решетки приводят к появлению в спектре f(k) сетки из прямых и обратных веток дисперсий, реплицированных вдоль оси волновых чисел на $\pm 2\pi N/\Lambda$ (где N = 1, 2, 3, ...). Частоты f^B , где дисперсионные кривые "падающей" и "отраженной" СВ пересекаются, соответствуют обобщенным резонансам Брэгга (РБ) [30]:

$$k_1(f^B) + k_2(f^B) = 2\pi N/\Lambda, \tag{7}$$

где $k_{1,2}$ — волновые числа падающей и отраженной ПМСВ, N — номер РБ. На частотах f^B формируются "запрещенные" зоны в спектре f(k), а в АЧХ формируются провалы ΔA (области непрохождения). С увеличением глубины канавок b значения ΔA на частотах f^B растут. Кроме того, модуляция толщины пленки d, вызванная канавками, приводит к появлению дополнительной сетки ДОР, связанной с появлением мод ОСВ на участках структуры толщиной $d^* = d - b$ [31].

Теперь обсудим особенности в спектре МК, связанные с линейной зависимостью намагниченности пленки по толщине типа (1). Прежде всего, обратим внимание на частоты, где распространение СВ в пленке имеет однонаправленный характер — см. полосы частот 1, 2, 3, отмеченные заливкой на рис. 3, *а.* Из рис. 4 можно видеть, что на частотах $f_{S_{12}} < f < f_{S_{21}}$ (3.38–3.67 GHz) РБ отсутствуют, так как на этих частотах отсутствует отражение для ПМСВ.

Обращает на себя внимание различный характер влияния периодических решеток из канавок на вид дисперсионных кривых низкочастотных ветвей спектра I и II в случае МК1 и МК2. Из сопоставления вида дисперсионных кривых I и II на рис. 4, с и рис. 4, е можно видеть, что для структуры МК1 (см. рис. 1, b) изменения в дисперсии веток I и II, вызванные отражением от канавок на поверхности пленки z = d, практически отсутствуют (рис. 4, с). Для случая структуры МК2, где решетка из канавок считается сформированной на поверхности z = 0, наоборот репликация, являющаяся следствием отражений, имеет место (рис. 4, e). Такую зависимость характера дисперсии веток I, II от выбора поверхности пленки, на которой формируется периодическая структура, следует связать с тем, что ветка I имеет характер "внутренней" ПМСВ и ее поля локализованы, в основном, в области нескольких слоев вблизи z = 0. В результате, для МК1, где решетка из канавок сформирована вблизи поверхности z = d, резонансы Брэгга в зависимостях f(k) и $S_{21,12}(f)$ для ветки I в рамках используемого подхода, не наблюдаются.

Для структур МК1 и МК2 модификация спектра f(k), связанная с появлением двух сеток ДОР, отвечающих модам ОСВ на участках пленки толщинами d и d^* , также имеет различия. В случае МК1 под канавкой намагниченность изменяется от 1700 G (при z = 0) до

1994.9 G (при $z = d^*$, b = 60 nm) или до 1969.8 G (при $z = d^*$, b = 120 nm). Для MK2 — от 1725.1 G (при z = b = 60 nm) или от 1750.2 G (при z = b = 120 nm) до 2020 G (при z = d). В результате этого, положения как сетки ДОР, так и РБ оказываются неэквивалентными для MK1 и MK2. Кроме того, для MK1 уровень потерь в РБ, в целом, оказывается выше, чем в случае структуры MK2 (срав. величины ΔA на частотах РБ на рис. 4, d и f).

Часть из ДОР совпадает с положением РБ, приводя к росту поглощения в резонансе. При b = 60 nm изменения в f(k) и $S_{21,12}(f)$, связанные с РБ, менее выражены, чем на частотах резонансов ПМСВ и ОСВ (рис. 4). Однако полученные РБ демонстрируют уровень затухания аналогичный РБ в МК на основе пленки ЖИГ с однородным распределением $4\pi M$ и той же глубиной канавок. При b = 120 nm в центральной области зоны прохождения величина затухания как в ДОР, так и в РБ увеличивается почти в два раза.

4. Заключение

Методом микромагнитного моделирования рассмотрены особенности распространения спиновых волн в неоднородных по толщине пленках ЖИГ и в магнонных кристаллах на их основе при конфигурации поля и волнового вектора, соответствующего ПМСВ. Показано, что магнонные кристаллы на основе пленки ЖИГ с линейным профилем намагниченности по толщине пленки демонстрируют ряд особенностей. Во-первых, в зоне прохождения ПМСВ формируется частотный диапазон, в котором распространение ПМСВ характеризуется не только невзаимностью, но и однонаправленностью, за счет чего в этом диапазоне отсутствуют брэгговские резонансы. Во-вторых, затухание сигнала в области брэгговских резонансов проявляет невзаимность и может быть дополнительно усилено при совпадении с дипольно-обменными резонансами. И наконец, положение брэгговских и дипольно-обменных резонансов зависит от поверхности неоднородной пленки, в которой формируется магнонный кристалл.

Финансирование работы

Работа выполнена в рамках государственного задания и частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект РФФИ № 20-57-00008 Бел_а).

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

 S.A. Nikitov, Ph. Tailhades, C.S. Tsai. J. Magn. Magn. Mater. 236, 3, 320 (2001).

- [2] Ю.В. Гуляев, С.А. Никитов, Л.В. Животовский, А.А. Климов, Ф. Тайад, Л. Пресманес, К. Бонин, Ч.С. Цай, С.Л. Высоцкий, Ю.А. Филимонов. Письма в ЖЭТФ 77, 10, 670 (2003).
- [3] С.А. Никитов, Д.В. Калябин, И.В. Лисенков, А.Н. Славин, Ю.Н. Барабаненков, С.А. Осокин, А.В. Садовников, Е.Н. Бегинин, М.А. Морозова, Ю.П. Шараевский, Ю.А. Филимонов, Ю.В. Хивинцев, С.Л. Высоцкий, В.К. Сахаров, Е.С. Павлов. УФН 185, 10, 1099 (2015).
- [4] M. Krawczyk, D. Grundler. J. Phys.: Condens. Matter 26, 12, 123202 (2014).
- [5] A.V. Chumak, A.A. Serga, B. Hillebrands. J. Phys. D Appl. Phys. 50, 24, 244001 (2017).
- [6] Ю.А. Игнатов, А.А. Климов, С.А. Никитов, В.И. Щеглов. ФТТ 52, 10, 1950 (2010).
- [7] A.N. Kuchko, M.L. Sokolovskii, V.V. Kruglyak. Physica B 370, 1-4, 73 (2005).
- [8] Y. Filimonov, E. Pavlov, S. Vystostkii, S. Nikitov. Appl. Phys. Lett. 101, 242408 (2012).
- [9] T. Langner, D.A. Bozhko, S.A. Bunyaev, G.N. Kakazei, A.V. Chumak, A.A. Serga, B. Hillebrands, V.I. Vasyuchka. J. Phys. D Appl. Phys. 51, 34, 344002 (2018).
- [10] С.Л. Высоцкий, С.А. Никитов, Н.Н. Новицкий, А.И. Стогний, Ю.А. Филимонов. ЖТФ 81, 2, 150 (2011).
- [11] В.В. Кругляк, А.Н. Кучко, В.И. Финохин. ФТТ 46, 5, 842 (2004).
- [12] S.M. Suturin, A.M. Korovin, V.E. Bursian, L.V. Lutsev, V. Bourobina, N.L. Yakovlev, M. Montecchi, L. Pasquali, V. Ukleev, A. Vorobiev, A. Devishvili, N.S. Sokolov. Phys. Rev. Mater. 2, 10, 104404 (2018).
- [13] V.K. Sakharov, Y.V. Khivintsev, S.L. Vysotskii, A.I. Stognij, Y.A. Filimonov. IEEE Magn. Lett. 8, 3704105 (2017).
- [14] Л.В. Луцев, В.О. Щербакова, Г.Я. Федорова. ФТТ 35, 8, 2208 (1993).
- [15] Л.В. Луцев, Ю.М. Яковлев. ФТТ 30, 6, 1675 (1988).
- [16] Ю.В. Гуляев, П.Е. Зильберман, Е.С. Санников, В.В. Тихонов, А.В. Толкачев. Письма в ЖТФ 14, 10, 884 (1988).
- [17] Ю.В. Гуляев, П.И. Зильберман, А.Г. Темирязев. Письма в ЖТФ 21, 19, 27 (1995).
- [18] П.Е. Зильберман, А.Г. Темирязев, М.П. Тихомирова. УФН 165, 10, 1219 (1995).
- [19] Yu.A. Filimonov, G.T. Kazakov, S.L. Visotsky, B.P. Nam, A.S. He. J. Magn. Magn. Mater. 131, *1-2*, 235 (1994).
- [20] R.A. Gallardo, P. Alvarado-Seguel, T. Schneider, C. Gonzalez-Fuentes, A. Roldan-Molina, K. Lenz, J. Lindner, P. Landeros. New J. Phys. 21, 3, 033026 (2019).
- [21] В.И. Зубков, В.А. Епанечников. Письма в ЖТФ 23, 11, 1419 (1985).
- [22] R.W. Damon, J.R. Eshbach. J. Phys. Chem. Solids 19, 3-4, 308 (1961).
- [23] В.К. Сахаров. Канд. дис. Спин-волновые возбуждения в микроструктурах на основе поликристаллических магнитных пленок. Изд-во "Техно-Декор", Саратов (2021).
- [24] M.J. Donahue, D.G. Porter. OOMMF user's guide. Interagency Report NIST 6376 (1999).
- [25] M. Dvornik, Y. Au, V.V. Kruglyak. In: Magnonics. / Ed. S. Demokritov, A. Slavin. Springer, Berlin (2013). P. 101–115.
- [26] E. Schl.mann. J. Appl. Phys. 35, 1, 159 (1964).
- [27] R.E. De Wames, T. Wolfram, J. Appl. Phys. 41, 3, 987 (1970).
- [28] Ю.В. Гуляев, А.С. Бугаев, П.Е. Зильберман, И.А. Игнатьев, А.Г. Коновалов, А.В. Луговской, А.М. Медников, Б.П. Нам, Е.И. Николаев. Письма в ЖЭТФ **30**, *9*, 600 (1979).

- [29] В.Ф. Дмитриев, Б.А. Калиникос. Изв. вуз. Сер. физ. 31, 11, 24 (1988).
- [30] M. Mruczkiewicz, E.S. Pavlov, S.L. Vysotsky, M. Krawczyk, Yu.A. Filimonov, S.A. Nikitov. Phys. Rev. B 90, 17, 174416 (2014).
- [31] R.L. Carter, C.V. Smith, J.M. Owens. IEEE Trans. Magn. 16, 5, 1159 (1980).

Редактор Ю.Э. Китаев